

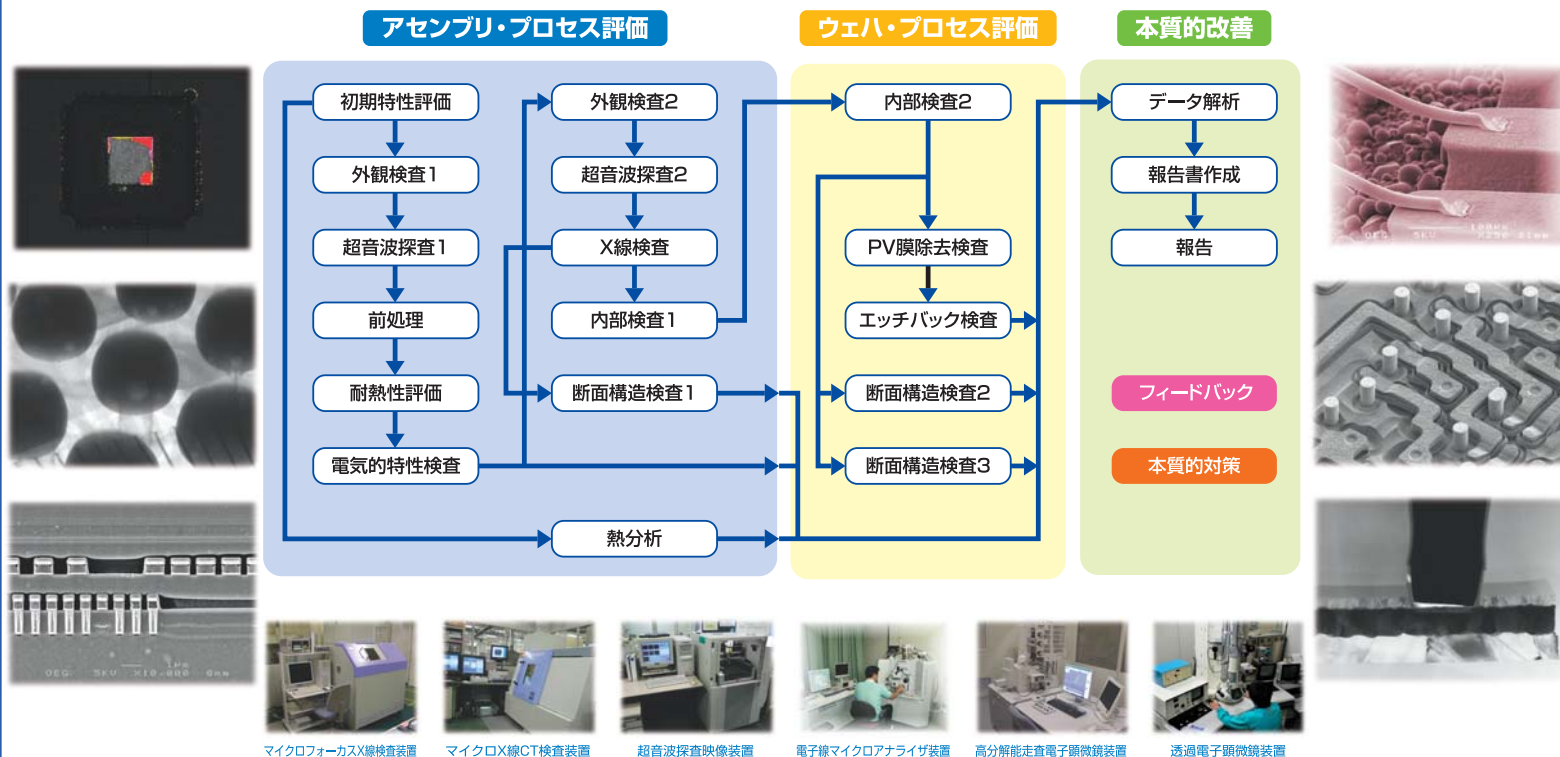
良品構造解析を利用した品質評価



- ◆ 潜在的故障原因の有無を明らかにします
- ◆ 潜在欠陥の検出力を高めた合理的な解析メニューから最適な項目を提案します
- ◆ 故障に繋がる原因の除去による本質的な改善活動にご利用ください
- ◆ 評価試験・スクリーニングの基礎情報取得手段としてもご利用ください

良品構造解析・LSI プロセス診断

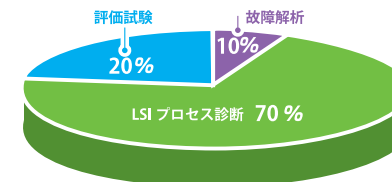
◇客観的評価 ◇独自の判定基準 ◇バリエーションの提案



適用例

宇宙・防衛、自動車等の高信頼性要求部品
半導体集積回路 (LSI)
近年、太陽電池モジュール、MEMS にも拡張

【自動車関連企業殿からの実績】



【電子部品全般の故障解析も実施します】

